

2025 年度利用料

■代行料

【依頼観察】

作業内容	単価
・ TEM または STEM 観察	78,000 円/個
・ TEM および STEM 観察	107,250 円/個
・ TEM 観察+EDS 組成分析(平均組成)	136,500 円/個
・ STEM 観察+EDS 組成分析(点、線、面分析)	146,250 円/個
・ TEM、STEM 観察+EDS 分析	175,500 円/個
・ トモグラフィ	175,500 円/個
・ SEM 観察	19,500 円/個
・ SEM 観察+EDS 組成分析	39,000 円/個
・ 雰囲気遮断 (上記に加算)	12,000 円/個

【試料作製等】

作業内容	単価
・ FIB 加工、TEM 用	282,000 円/個
・ FIB 加工、SEM 用	164,500 円/個
・ ウルトラマイクローム	78,000 円/個
・ イオンミリング、TEM 平面	78,000 円/個
・ イオンミリング、TEM 断面	132,000 円/個
・ イオンミリング、SEM	60,000 円/個
・ 画像処理・画像解析(粒径分布など)	24,000 円/件
・ 報告書作成	24,000 円/件
・ 雰囲気遮断 (上記に加算)	12,000 円/個

■装置使用料

装置名	単価
・超高分解能分析 TEM (GRAND ARM)	: (準備中)
・高分解能分析 TEM (Talos)	: 30,000 円/枠
・超高分解能 SEM (S5500)	: 30,000 円/枠
・高分解能 SEM (Regulus)	: 30,000 円/枠
・汎用 FIB (NB5000)	: 46,000 円/枠
・XPS (ESCA-3400HSE)	: 16,000 円/日
・高速 AFM (FastScan)	: 8,000 円/日
・断面試料作製装置 (IB-19520CCP)	: 6,000 円/日
	※備付けの遮蔽版を使う場合は+20,000 円
・X線 CT スキャナー (TOSCANER-34500FC)	: 495 円/時間
・レーザーラマン顕微鏡 (RAMANtouch VIS-NIR-LT)	: 220 円/時間
・カルベ式熱量計 (C-6000)	: 110 円/時間
・熱分析装置 (DTG-60, TMA-60, DSC-60plus)	: 165 円/時間
・技術指導料*	: 3,000 円/時間

*操作の指導・補助が必要な場合にかかる費用

■講習

	単価
・TEM 使用講習	: 100,000 円/回
・SEM 使用講習	: 50,000 円/回